

เครื่องตรวจจับตีส樟ร์จบางส่วนล้าหัวอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง



นาย ธรรมรงค์ ทองจิม

ศูนย์วิทยาการ อุปกรณ์ความเร็ววิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2533

ISBN 974-577-248-8

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

016559

I10310538

PARTIAL DISCHARGE DETECTOR FOR HIGH VOLTAGE EQUIPMENT

Mr. NARONG TONGCHIM

คุณยศวิทยกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Engineering

Department of Electrical Engineering

Graduate School

Chulalongkorn University

1990

ISBN 974-577-248-8

หัวข้อวิทยานิพนธ์	เครื่องตรวจจับดีไซร์เจนทางส่วนเลือดทันอุปกรณ์
โดย	นาย ธรรมรงค์ ทองจิม
ภาควิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร. สุริราษฎร์ สังฆสุข



บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิชาอนิพนธ์นักนี้เป็นล่วงหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญามหาบัณฑิต

..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ศาสตราจารย์ ดร. ถาวร วชิราภัย)

คณะกรรมการสอนวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประนง โนกย์ อรหทีไวทยะ)

อาจารย์ที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัวย สังข์สระอุด)

 กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชครี ศรีไพบูลย์)



พิมพ์ด้วยบันดาลกัลป์ อวัยวะนิพนธ์ภาษาไทยอักษรไทย ไม่ใช้ที่ตั้งแต่เดิม

ผู้คงคิด : เครื่องตรวจจับศีษชาร์จบางส่วนสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (PARTIAL DISCHARGE DETECTOR FOR HIGH VOLTAGE EQUIPMENT) อ.ที่ปรึกษา :
รศ.ดร. สำราญ สังข์สระอุด, 120 หน้า ISBN 974-577-248-8

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นรายงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาออกแบบและสร้างเครื่องตรวจจับศีษชาร์จบางส่วนแบบกว้าง เพื่อใช้สำหรับการตรวจจับศีษชาร์จบางส่วน (PD) ภายใต้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน IEC ที่สภาวะแวดล้อมปกติ ระบบการวัดที่ใช้เป็นแบบวิธีครองเพื่อให้การวัด PD มีประสิทธิภาพเจิงไถออกแนววงจรรับสัญญาณ PD เป็นสองชุด โดยมีช่วงความถี่ที่วัด 10 ถึง 200 kHz สำหรับทดสอบเคเบิล และ 20 ถึง 200 kHz สำหรับทดสอบวัสดุทดสอบหัวไว ความไวของเครื่องตรวจจับ PD ที่ออกแบบเมื่อใช้ทดสอบเคเบิลที่มีอิมพีданซ์ค่ามากถึง 10 Ω และใช้คัวเก็บประจุคับลิงขนาด 10 nF จะให้ความไวต่ำกว่า 5 pC เมื่อทำการทดสอบวัสดุทดสอบหัวไวที่มีค่าความจุ 1 nF และใช้คัวเก็บประจุคับลิงขนาด 1 nF จะให้ความไวต่ำกว่า 1 pC เครื่องตรวจจับ PD นี้สามารถล็อกคลื่นรบกวนวิทยุและสารมอนิกสูงๆ ได้ดี เพราะเมื่อจับสัญญาณ PD เป็นคัวกรองความถี่กลางอันดับสูงทำให้สามารถลดสัญญาณรบกวนที่อยู่นอกช่วงความถี่ที่วัดได้มาก การกำจัดสัญญาณรบกวนที่ปั่นโคลในชั้นความถี่ของแหล่งจ่ายซึ่งเกิดจากการทำงานของ ไอริสเซอร์สามารถทำได้โดยใช้วิธี "หน้าต่างเวลา" ในกรณีที่สัญญาณรบกวนมีมากจนไม่สามารถกำจัดคัวเก็บประจุไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลง และเคเบิลพบว่าผลการทดสอบที่ได้ใกล้เคียงกับเครื่องของต่างประเทศ เครื่องตรวจจับ PD ที่ออกแบบนี้มีข้อดีที่สามารถใช้งานได้สะดวก และง่าย สามารถทดสอบในห้องที่ไม่มีชีล์ดให้ถูกต้องมีสัญญาณรบกวนไม่มากนัก

คุณสมบัติพิเศษ ดูแลรักษาไม่ให้ชำรุด

ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
ปีการศึกษา 2532

ลายมือชื่อนิสิต ท. ธรรม
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร. น. น.

ที่นี่ที่เดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการออกแบบนี้เป็นแบบเดียว

NARONG TONGCHIM. : PARTIAL DISCHARGE DETECTOR FOR HIGH VOLTAGE EQUIPMENT. THESIS ADVISOR: ASSO.PROF.DR. SAMRUAY SANGKASAAD, 120PP.

This thesis presents the development, design and construction of a wide band partial discharge detector for detecting partial discharge (PD) in high voltage equipment in accordance with IEC standard. The PD measuring system was designed for straight method. Two input units with the measuring frequency range of 10 to 200 kHz and 20 to 200 kHz are provided. Each can be selected depending on the test objects. The sensitivity of the detector is better than 5 pC on an extremely low cable impedance of 10 Ohms with 10 nF coupling capacitor and 1 pC for other test objects and coupling capacitor with each capacitance of 1 nF. The high rolloff band-pass filter of the input units can attenuate interference frequencies outside the measuring band, i.e. radio interference signal and higher harmonics very well. The "Time Window Method" for suppressing the pulse interference is applied by using time window to mask out main-synchronous interference signals. In the high interference condition, a special technique to display ellipses and sine waves as straight lines can be used. PD measurements on high voltage capacitors, transformers and cables yield comparable results as other commercial PD detectors. The advantages of the detector are ease of operation and measurement can be performed outside the shielded room when the environmental interference is not too high.



ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
ปีการศึกษา 2532

ลายมือชื่อนักศึกษา
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา



กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ลีร้าย สังข์สะอุด ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการกำกับด้านค่าวิจัย และกรุณาให้คำแนะนำทำให้วิทยานิพนธ์สำเร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณอย่างสูงต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ประโมทย์ อุดมทิ่วไวยะ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ศรีไพบูลย์ ที่ได้ให้คำวิจารณ์และชี้แนะในการแก้ไขวิทยานิพนธ์จนสำเร็จเรียบร้อย

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยจึงได้ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ต่อต้านและการฝ่ายวิจัยไว้ ณ โอกาสสันติวาย ขอขอบคุณอย่างสูงต่อบริษัทสายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด และบริษัทเฟลป์สคอตต์ ไทยแลนด์ จำกัด ที่ได้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ และอนุญาตให้นำเครื่องตรวจจับตีสചาร์จบางส่วนที่สร้างขึ้นไปทดลองวัด PD ของเบบิลแรงสูงในโรงงาน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ คุณลันติ ยอดเนชร์ ที่ได้กรุณาช่วยจัดนิพนธ์วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้เสร็จลื้นเรียบร้อย

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๕
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๖
กิตติกรรมประกาศ.....	๗
สารบัญ.....	๘
สารบัญตาราง.....	๙
สารบัญภาพ.....	๙
บทที่	
1 บทนำทั่วไป.....	1
1.1 บทนำ.....	1
1.2 ที่มาของปัญหา.....	2
1.3 ประวัติการศึกษาวิจัยการวัดดีสചาร์จบางส่วน.....	3
1.4 วัตถุประสงค์และขอบข่ายของงานวิจัย.....	3
2 ทฤษฎีและหลักการตรวจจับดีสചาร์จบางส่วน.....	4
2.1 นฤติกรรมของดีสചาร์จบางส่วน.....	4
2.1.1 วงจรสมมูลดีสചาร์จภายใน.....	4
2.1.2 ธรรมชาติผิลล์ของดีสചาร์จบางส่วน.....	5
2.1.2.1 การเกิดดีสചาร์จช้า.....	5
2.1.2.2 ลักษณะรูปร่างของกรุ๊ดดีสചาร์จบางส่วน.....	6
2.1.2.3 ผลลัพธ์ของดีสചาร์จบางส่วน.....	8
2.2 หลักการตรวจจับดีสചาร์จบางส่วน.....	9
2.2.1 วงจรพื้นฐานสำหรับการตรวจจับดีสചาร์จบางส่วน.....	9
2.2.2 การวิเคราะห์วงจรตรวจจับดีสചาร์จบางส่วน.....	10
2.2.2.1 วงจรสมมูล.....	10
2.2.2.2 การวิเคราะห์วงจรตรวจจับดีสചาร์จ บางส่วนโดยวิธีการอินพุตการตัวแปร ตัวกรองความถี่กลาง.....	11

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.2.2.3 การวิเคราะห์ความไว.....	14
2.2.2.4 การวิเคราะห์ความไวโดยใช้ตัวกรอง อุตมคติ.....	19
2.2.3 การแสดงผลของดีสชาร์จบางส่วน.....	23
2.2.4 เครื่องปรับเทียบดีสชาร์จมาตรฐาน.....	24
2.2.5 การอินทีเกรตผลลัพธ์ของเครื่องตรวจจับดีสชาร์จ บางส่วน.....	26
2.3 เทคนิคการวัดดีสชาร์จบางส่วน.....	27
2.3.1 การวัดดีสชาร์จบางส่วนสำหรับวัสดุทดสอบทั่วไป.....	27
2.3.2 การวัดดีสชาร์จบางส่วนสำหรับเคเบิล.....	28
2.3.3 การวัดดีสชาร์จบางส่วนสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ที่มีโครงสร้างแบบขดลวด.....	32
2.4 เทคนิคการลดสัญญาณรบกวน.....	34
2.4.1 สัญญาณรบกวนที่มีผลกระทบในการวัดดีสชาร์จบางส่วน..	34
2.4.2 การลดสัญญาณรบกวน.....	35
2.4.2.1 การลดสัญญาณรบกวนโดยตรง.....	35
2.4.2.2 การลดสัญญาณรบกวนวิธีอื่นๆ.....	35
2.5 คุณสมบัติของเครื่องตรวจจับดีสชาร์จบางส่วน.....	36
2.5.1 ข้อกำหนดของเครื่องตรวจจับดีสชาร์จบางส่วนตาม มาตรฐาน IEC.....	36
3 การออกแบบและประกอบสร้าง.....	38
3.1 ส่วนประกอบของเครื่องตรวจจับดีสชาร์จบางส่วน.....	38
3.2 การออกแบบวงจรเครื่องตรวจจับดีสชาร์จบางส่วน.....	40
3.2.1 วงจรรับสัญญาณดีสชาร์จบางส่วน.....	40
3.2.1.1 วงจรรับสัญญาณดีสชาร์จบางส่วนสำหรับ วัสดุทดสอบทั่วไป.....	42

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.2.1.2 วิจารณ์รับสัมภูติเดียวกันของลูกค้าที่ต้องการซื้อ.....	45
3.2.2 วิจารณ์รายละเอียดเดียวกันของลูกค้า.....	51
3.2.3 วิจารณ์กำหนดเวลาและจำนวนที่ต้องการ.....	51
3.2.4 วิจารณ์แสดงผลทางมิเตอร์.....	54
3.2.4.1 วิจารณ์ตรวจสอบค่าใช้จ่าย.....	54
3.2.4.2 วิจารณ์โดยคุณลักษณะพิเศษ.....	56
3.2.5 วิจารณ์แสดงผลทางเครื่องบันทึก.....	56
3.2.6 วิจารณ์แสดงผลทางจอยก.....	58
3.2.6.1 วิจารณ์ปรับความเข้มของแสงอัตโนมัติ.....	59
3.2.6.2 วิจารณ์แสดงผลบนฐานเวลาแบบวงรี และไซน์.....	60
3.2.7 วิจารณ์โดยไม่ต้องมีเครื่อง.....	60
3.2.7.1 วิจารณ์เปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเป็นกระแสตรง และบนอกตัวแทนงบประมาณ.....	63
3.2.7.2 วิจารณ์ติดต่อโดยไม่มีเครื่อง.....	64
3.2.8 วิจารณ์เน็ตฟลิกซ์มาตรฐาน.....	64
3.2.8.1 วิจารณ์ปรับเทียบเดียวกันของมาตรฐาน.....	64
3.2.8.2 วิจารณ์เน็ตฟลิกซ์คู่.....	65
3.2.9 วิจารณ์แหล่งจ่ายไฟเบี้ยง.....	67
3.3 การต่อวิจารณ์ที่ออกแบบและประกอบสร้าง.....	67
4 การทดสอบและประเมินผล.....	70
4.1 การทดสอบคุณสมบัติของเครื่องตรวจจับเดียวกันของลูกค้า.....	70
4.1.1 แบบตัวตัดของวิจารณ์รับสัมภูติเดียวกันของลูกค้า.....	70
4.1.2 การตรวจทดสอบลักษณะสัมภูติเดียวกันของลูกค้า.....	70
4.1.3 การตรวจทดสอบความไว.....	74
4.2 การทดสอบคุณสมบัติของเครื่องกำเนิดฟลิกซ์มาตรฐาน.....	78

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.3 การตรวจจับ PD ภายใต้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง.....	79
4.3.1 การตรวจจับ PD ภายใต้เก็บประจุแรงสูง.....	79
4.3.2 การตรวจจับ PD ภายใต้มือแปลง.....	80
4.3.3 การตรวจจับ PD ภายใต้เคเบิลแรงสูง.....	82
4.3.3.1 การทดสอบเฉพาะแบบ.....	82
4.3.3.2 การทดสอบแบบประจำ.....	85
4.4 เทคนิคการวัด PD ขณะที่มีลักษณะรุนแรง.....	86
5 สรุปและข้อเสนอแนะ.....	88
5.1 สรุป	87
5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ.....	89
เอกสารอ้างอิง.....	92
ภาคผนวก.....	96

ศูนย์วิทยาห้องพยาบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่

- | | |
|--|----|
| 4.1 แสดงค่าความไวที่ได้จากการคำนวณและการวัด..... | 73 |
| 4.2 แสดงค่า PD ที่อ่านได้จากมิเตอร์ที่แรงดันทดสอบ 60 กิโลโวัลต์..... | 79 |

ศูนย์วิทยาพยากรณ์ อุปกรณ์ครุภัณฑ์วิทยาลัย



สารบัญภาค

หน้า

รูปที่	หน้า
1.1 ตีสചาร์จบางส่วนแบบต่างๆ	1
2.1 วงจรสมมูล PD ทั่วไป.....	1
2.2 วงจรสมมูล PD ในทางปฏิบัติ.....	5
2.3 วงจรสมมูลของ โคง โรนาตีสചาร์จและตีสചาร์จตามผิว.....	5
2.4 แรงดันครื่นแกปและกระแสแลพลส์ที่ขึ้นสายของอุปกรณ์ขณะเกิด PD	9
2.5 การเกิด PD ช้าๆ	7
2.6 ลักษณะรูปร่างของกระแส PD ในทางทฤษฎีสำหรับแกปเล็กๆ	7
2.7 ลักษณะรูปร่างของกระแส PD ที่ตรวจจับได้ในทางปฏิบัติโดยใช้ UWB	9
2.8 วงจรพื้นฐานสำหรับการตรวจจับ PD.....	9
2.9 แทน PD ด้วยวงจรสมมูลแบบต่างๆ.....	11
2.10 ลักษณะสเปกตรัมลักษณะและการตอบสนองความถี่ต่างๆ ของเครื่องตรวจจับ PD.....	12
2.11 ลักษณะลักษณะเอกสาร์ฟุตของเครื่องตรวจจับ PD แบบต่างๆ.....	13
2.12 วงจรที่ใช้คำนวณความไวสำหรับวัดค่าส่วนชนิดองค์ประกอบแบบล้มป่วย.....	15
2.13 ลักษณะลักษณะเอกสาร์ฟุตของเครื่องตรวจจับ PD ในขณะที่มีลักษณะรบกวนรวมอยู่ด้วย.....	16
2.14 การเกิด PD ภายในเครื่องและวงจรสมมูล.....	17
2.15 วงจรคำนวณความไวสำหรับเครื่อง.....	17
2.16 วงจรคำนวณความไวสำหรับวัดค่าส่วนชนิดองค์ประกอบแบบล้มป่วย เมื่อใช้ตัวกรองอุดมคติ.....	20
2.17 วงจรคำนวณความไวสำหรับเครื่องเมื่อใช้ตัวกรองอุดมคติ.....	22
2.18 วงจรแสดงความแตกต่างระหว่างเครื่องตรวจจับ PD แบบแผนแบบ กับมิเตอร์กึ่งค่ายอด.....	24
2.19 วงจรสำหรับการปรับเทียบ.....	25
2.20 วงจรทดสอบตีสചาร์จบางส่วนแบบต่างๆ.....	27
2.21 การเกิดคลื่นจาระขณะเกิด PD ในเครื่อง.....	28

รูปที่

2.22 การเกิดชุบเบอร์โดยใช้ชันของลักษณะเอาต์พุตของเครื่องตรวจจับ PD แบบต่างๆ.....	23
2.23 วิจาระตรวจสอบการเกิดชุบเบอร์โดยใช้ชันของเครื่องตรวจจับ PD.....	30
2.24 ไดอะแกรมพัลล์คู่ของเครื่องตรวจจับ PD แบบต่างๆ.....	31
2.25 ไดอะแกรมพัลล์คู่เมื่อคิดการสัญญาณในเครนบิล.....	31
2.26 เปรียบเทียบการวัด PD ภายใต้หม้อแปลงตามมาตรฐาน IEC และ NEMA..	33
2.27 ตัวอย่างลักษณะรูปแบบที่ต่ำแห่งต่างๆ.....	34
2.28 ตัวอย่างการลดลักษณะรูปแบบ.....	35
2.29 การลดลักษณะรูปแบบด้วยวิธี "หน้าต่างเวลา".....	36
3.1 ส่วนประกอบของเครื่องตรวจจับดีลซาร์จบางส่วน.....	39
3.2 ลักษณะอิมพีเดนซ์วัดและการตอบสนองความถี่แบบ RC และ RLC.....	40
3.3 ลักษณะการตอบสนองความถี่ของตัวกรองอันดับสูงของอิมพีเดนซ์วัด.....	41
3.4 ตัวกรองความถี่กลางและการตอบสนองความถี่ของวงจรรับลักษณะ PD สำหรับวัสดุทดสอบทั่วไป.....	43
3.5 ผลตอบสนองแบบอิมพัลล์ของตัวกรองความถี่กลาง สำหรับวัสดุทดสอบทั่วไป เมื่อป้อนกระแสฟลัตท์ที่มี $q = 1$ พิโคลลอมป์.....	44
3.6 วงจรอย่างง่ายสำหรับการคำนวณลักษณะรูปแบบ.....	44
3.7 การเกิด " β -response" ของวงจรรับลักษณะ PD สำหรับวัสดุทดสอบทั่วไป เมื่อใช้ทดสอบเครนบิลที่ $Z_o = 10$ โอห์ม และ $C_k = 10$ นาโนเฟาร์ด.....	45
3.8 วงจรรับลักษณะ PD สำหรับวัสดุทดสอบทั่วไปที่ออกแบบแบบสมบูรณ์.....	46
3.9 ตัวกรองความถี่กลางและการตอบสนองความถี่ของวงจรรับลักษณะ PD สำหรับทดสอบเครนบิลยาว.....	47
3.10 ผลตอบสนองแบบอิมพัลล์ของตัวกรองความถี่กลางที่ใช้ในวงจรรับลักษณะ PD สำหรับทดสอบเครนบิลยาว เมื่อป้อนกระแสฟลัตท์ที่มี $q = 1$ พิโคลลอมป์.....	48

สารบัญภาค (ต่อ)

หน้า

รูปที่

3.11 ผลตอบสนองแบบอิมพัลส์ของตัวกรองความถี่กลางที่ใช้ในวงจรรับสัญญาณ PD สำหรับทดสอบเบนิลยาวน เมื่อใช้ $R = 10$ โอห์ม, $C_k = 4$ นาโนฟาร์ด และ $q = 1$ นิโโคคูลอมบ์.....	42
3.12 ผลตอบสนองแบบอิมพัลส์ของตัวกรองความถี่กลางที่ใช้ในวงจรรับสัญญาณ PD สำหรับทดสอบเบนิลยาวน เมื่อใช้ $R = 10$ โอห์ม, $C_k = 10$ นาโนฟาร์ด และ $q = 1$ นิโโคคูลอมบ์.....	43
3.13 วงจรรับสัญญาณ PD สำหรับทดสอบเบนิลยาวน.....	50
3.14 วงจรขยายสัญญาณดีลซาร์จบางส่วน.....	51
3.15 ไดอะแกรมอย่างง่ายของวงจรหน้าต่างเวลา.....	52
3.16 วงจรกำจัดสัญญาณรบกวนแบบทรานเซียเตอร์.....	53
3.17 วงจรผันผวนสำหรับตรวจจับค่าออด.....	54
3.18 วงจรตรวจจับค่าออดของ PD.....	55
3.19 วงจรพนิโคคูลอมบ์มิเตอร์.....	56
3.20 วงจรลอกการวิธีมแอนบลิไฟเออร์.....	57
3.21 การแสดงผลแบบต่างๆ.....	58
3.22 วงจรปรับความเข้มของแสงอัตโนมัติ.....	59
3.23 หลักการแสดงผลดีลซาร์จบางส่วนผันผวนเวลาแบบต่างๆ.....	61
3.24 วงจรแสดงผลดีลซาร์จบางส่วนทางจอยกาน.....	62
3.25 วงจรแปลงผันกกระแสสัลลับเป็นกระแสแสดงและบวกต่ำแท่นศูนย์.....	63
3.26 วงจรดิจิตอลไวล์ตมิเตอร์.....	64
3.27 วงจรปรับเทียบดีลซาร์จมาตรฐาน.....	65
3.28 วงจรกำเนิดพัลล์มาร์ตรฐาน.....	65
3.29 วงจรกำเนิดพัลล์มาร์ตรฐาน.....	66
3.30 วงจรแหล่งจ่ายไฟเลี้ยง.....	67
3.31 การต่อวงจรส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน.....	68
3.32 เครื่องตรวจจับ PD ที่ประกอบสมบูรณ์.....	69

สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้า

รูปที่		
4.1	กราฟแสดงผลตอบสนองความถี่ของวงจรรับสัญญาณ PD.....	71
4.2	ลักษณะเอาต์พุตของเครื่องตรวจจับ PD.....	72
4.3	ไดอะแกรมผัลล์คู่.....	72
4.4	เปรียบเทียบความไวของเครื่องที่ออกแบบกับเครื่องของบริษัท Bonar Robinson $C_k = C_t = 1$ ถึง 100 นาโนเฟาร์ด.....	74
4.5	เปรียบเทียบความไวของเครื่องที่ออกแบบกับเครื่องของบริษัท Haefely ที่ $C_k = 1$ นาโนเฟาร์ด และ $C_t = 1\sim 100$ นาโนเฟาร์ด.....	75
4.6	ความไวของวงจรรับสัญญาณ PD สำหรับเคเบิลยาว $Z_o = 10$ ถึง 60 โอม ที่ $C_k = 4$ และ 10 นาโนเฟาร์ด.....	76
4.7	ช่วงเวลาขึ้นของวงจรปรับเทียบดีลซาร์จมาตรฐาน.....	77
4.8	ช่วงเวลาขึ้นและความกว้างผัลล์ของเครื่องกำเนิดผัลล์คู่.....	77
4.9	วงจรทดสอบตัวเก็บประจุแรงสูง.....	78
4.10	ผลการทดสอบตัวเก็บประจุแรงสูง เมื่อแสดงผลทางจลgrün.....	78
4.11	วงจรทดสอบหม้อแปลง.....	80
4.12	กราฟแสดง PD ที่มาจากการทดสอบเอง.....	80
4.13	ผลการทดสอบหม้อแปลง เมื่อแสดงผลทางจลgrün.....	81
4.14	ผลการทดสอบหม้อแปลง เมื่อแสดงผลทางเครื่องบันทึก.....	82
4.15	วงจรทดสอบเคเบิลเชิงพาณิชย์.....	83
4.16	แสดงจุดนกพร่องของเนื้อฉนวนที่จำลองขึ้น.....	83
4.17	ผลการทดสอบเคเบิลเชิงพาณิชย์ เมื่อแสดงผลทางจลgrün.....	84
4.18	วงจรทดสอบเคเบิลประจำ.....	85
4.19	ผลการทดสอบเคเบิลยาว เมื่อแสดงผลทางจลgrün.....	85
4.20	การแสดงผล PD บนฐานเวลาในแนวราบ.....	86